



Oxford ICP-RIE 使用者操作手册



廠商: Oxford 儀器: ICP-RIE/RIE 地點: 卓越研究大樓 2F 無塵室 蝕刻區 聯絡: 02-3366-5064; <u>nems@mail.nems.ntu.edu.tw</u> 撰寫/校稿: 陳昱達/吳政儒 版本: 1.1 (Nov 2023)





目錄

1	使	吏用限制	3
	1.1	材料限制	3
	1.2	試片限制	3
	1.3	試片準備	3
2	使	走用前檢查 清單	3
3	俤	義器操作程序	4
	3.1	儀器介紹	4
	3.2	軟體操作介面	5
	3.3	破真空	6
	3.4	放置試片	6
	3.5	抽真空	7
	3.6	轉移載盤	8
	3.7	設定製程	10
	3.8	清腔製程	13
	3.9	復歸	16
4	刷團	關前的檢查 清單	16
5	Ver	rsion History	17





- 1 使用限制
 - 只有已通過訓練及檢定之使用者允許操作本儀器
 - 使用氯氣者請記得填寫氯氣使用紀錄(紀錄表放置在儀器前方牆壁上)
 - 製程完畢後·清腔時務必放置 dummy wafer
 - 請自備 4 吋/8 吋之 dummy wafer

1.1 材料限制

- Chamber 1: 矽基材料為主,鐵、鈷、鎳,銅,金禁止
- Chamber 3: 金屬、III-V、II-VI 族材料為主,鐵、鈷、鎳,銅,金禁止

1.2 試片限制

- Chamber 1:4 时晶圓
- Chamber 3:8 时晶圓
- 1.3 試片準備
 - 如使用破片,可利用 PI 膠帶固定各角落,或少量散熱油塗抹試片下 方,放置在 dummy wafer 上固定。多於散熱油可利用變性酒精及無 塵棉棒清潔

2 使用前檢查清單

□製程冷卻水工作壓力> 2 kg/cm²

□氯氣偵測器為綠燈

刷開卡機後,

□檢查狀態信號燈確定全為綠燈

口Arm home & Peg Switch 1 為綠燈

口檢查 loadlock 指示燈及壓力 < 7 x10⁻² Torr

口檢查反應腔體指示燈及壓力約在~10⁻⁷ Torr





3 儀器操作程序

3.1 儀器介紹

如 Figure 1 所示為 Oxford ICP-RIE 的主要構造包含轉移腔體(transfer loadlock)及兩個反應腔體(Chamber 1 and Chamber 3)。Chamber 1 只具 有 reactive ion etching (RIE) 的功能,而 Chamber 3 則額外具有 inductively coupled plasma (ICP) 模組的功能。

Transfer loadlock: 連接 chamber 1 和 chamber 3 · 具有裝載試片 · 並轉移 至各反應腔體 ·

Chamber 1: RIE chamber

Chamber 3: ICP-RIE chamber



Figure 1 轉移腔體及反應腔體的位置





3.2 軟體操作介面

Figure 2 為系統操作介面,可由介面左上角 System → Pumping 進入,主 要可以監測 transfer loadlock、Chamber 1、Chamber 3 的壓力、閥門、 連接閥門,載盤轉移和機械手臂的狀態,因此可進行抽真空、破真空、載盤 轉移等操作,從介面左上角可以進入 chamber 1 & 3 的操作介面,進行製程 參數和時間的設定。使用者只被允許進入 System → Pumping, Processing → Chamber 1 及 Chamber 3 三個介面進行操作,其他頁面則禁止使用者進 入。



Figure 2 系統操作介面





3.3 破真空

需要破 transfer loadlock 真空時,請先按 stop,過兩秒後等有洩氣聲後,按 vent,進行破真空。大約會進行 30s 的氮氣 purging,之後會倒數 200s 的破真空,如果為單純破真空,且前製程為無氯氣製程,則可在大約倒數 120s 時,可直接打開腔體。若為氯氣製程,建議等待完整破真空時間。

Venting Transfer		
ransfer		
Lid	CLOSED	
Pirani	2.02e-02 Torr	
Vent Time Left	15 secs	

Figure 3 transfer loadlock 幫浦操作選項

3.4 放置試片

試片尺寸 Chamber 1 (RIE) 可放置 4 时晶圓,而 Chamber 3 (ICP-RIE) 則可 放置 8 时晶圓。如下圖所示,放置 4 时晶圓時,需對齊麥克筆線,且平邊在 下方(面對自己),放置 8 时晶圓時,須對齊上方及下方的對位 pin,對齊 時,切記勿施力過大,以致移動機械手臂,確定放置後 ARM HOME 的綠燈 仍保持亮起。







Figure 4 a.腔體開關位置 · b. 4 吋及 8 吋晶圓放置示意圖 · c. ICP 使用 8 吋 晶圓 · d. RIE 使用 4 吋晶圓 · 且平邊須面對自己 ·

3.5 抽真空

放置試片後,需要對 transfer loadlock 抽真空時,請先按 stop,等兩秒後 再按 evacuate,即會進行抽真空,當真空度達到要求時,緣色箭頭指示燈 會亮起,且壓力應小於 7 x 10⁻² Torr。

Stopped Pumping/Venting			
transfer			
Lid	CLOSED		
Pirani	2 15e-02 Torr		
Vent Time Left	0 secs		
evacuate s	top vent		

Figure 5 執行抽真空 · 請先按 stop → evacuate





當按下 evacuate 時,視窗會出現要求輸入 Wafer name,可輸入任意任-數字,並按 Ok,緣色圓形載盤標誌則會出現在 transfer loadlock。



Figure 6 輸入晶圓名字視窗

3.6 轉移載盤

如須轉移載盤至反應腔體時,請點選綠色載盤,則會出現藍色移動路徑的選項,如下圖所示則可選擇轉移至 Chamber 1(右邊 RIE)或 Chamber 3 (左邊 ICP),點選目標後,機械手臂會開始執行轉移載盤。







Figure 7 載盤可移動的路徑

當載盤執行轉移完成後,以 Chamber 1 為例,綠色載盤則會出現在右邊 Chamber 1 中,並可再上方訊息箱中得知 Load complete wafer loaded to Chamber 1。







Figure 8 載盤轉移完成,並在上方訊號欄出現轉移完成的訊息

3.7 設定製程

Chamber 1 和 Chamber 3 操作介面相似,因此以 Chamber 3 為例。

- 製程控制 Run stop pause jump: 請勿選取 ignore tolerance, 勾選後會忽略一切參數異常,並且強制執行
- 製程時間 Step time: h:r:s
- 記錄間隔 Log interval: 5 s (regular); 1 s (with Cl₂)





• 電漿功率

HF: 0~300 W

ICP: 0~3000 W

Reflected: 7 秒內,應小於 13W,否則製程強制結束,如製程遭結束,

請 1. 取出樣品,利用氣槍清潔表面,並 2.進行清腔 10 分鐘 DC bias: 數值大於 0 則表示電漿已點起,若數值等於 0,請與管理者討論

- 製程壓力 Automatic Pressure Control (APC): Unit in mTorr
- 氦氣背板冷卻 Helium backing:如需使用,請通知中心人員
- 製程溫度 Table temperature:
 理想溫度:-30°C~30°C
 實際溫度: -10°C ~30°C
 預設溫度為 20°C
 實驗完成後,請調回各腔體預設溫度。
- 製程氣體 Process gases:
 總氣體流量限制為 200 sccm,按 Gas Presets 可查各氣體的流量限制

注意: 實驗進行時,請全程在場,並注意製程參數變化!!







Figure 9 Chamber 3 製程設定介面





	Chamber1		STOP
Base pressure reached	Unload from Chamber 3 complete	Comment NO WAFER	Leak Detection
Base pressure reactied Process Immetry top same property top ressure No Recipe Running <no wafer=""> Ready Step Time D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D</no>	Process Gases 0 2 Ar 2 Ar 3 GF4 sccm 0 0 0 00 4 CHB3 sccm 0 0 0 00 9 CF4 sccm 0 0 0 0 00 9 CF4 sccm 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Detection
Ch1 -15V +15V +24V Gas Interlock RF Water			
PC4500	OPT (Manager)		

Figure 10 Chamber 1 製程設定介面

3.8 清腔製程

製程完成後,中心要求使用者必須進行 10 分鐘的清腔,不論<u>氯氣</u>或*非氯氣* 製程結束後,請記得將 dummy wafer 手動送進反應腔體,再進行清腔。





Chamber 1(RIE) 清腔參數

	Chamber1		STOP Process
Base pressure reached	Unload from Chamber 3 complete	Comment NO WAFER	Leak Detection
Process Im stop passe prop Im stop passe prop Im stop passe prop Im stop passe prop Prop To Pressure No Recipe Running <no wafer=""> No Recipe Running <no wafer=""> To Pressure Do 00:00 To 00 Capacitor? 49.6 Capacitor? 49.6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0</no></no>	Process Gases Gas Presets 0.0 2. Ar sccm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.		
PC4500	OPT (Manager)		

Figure 11 Chamber 1 清腔參數

Step time: 10 mins Log interval: 5 s (regular); 1 s (with Cl₂) HF Power: 200W APC pressure: 80 mTorr O₂: 50 sccm





Chamber 3 (ICP-RIE) 清腔參數



Figure 12 Chamber 3 清腔參數

Step Time: 10 mins Log Interval: 5 s (regular); 1 s (with Cl₂) HF Power: 200W ICP Power: 1500 W APC pressure: 30 mTorr O₂: 50 sccm SF₆: 5 sccm





3.9 復歸

Load Wafer or pump loadlock				
Enter Wafer name(OK)Pump empty LL(CANCEL)				
	Ok Cancel			

Figure 13 按 Cancel 後,取消綠色載盤指示燈

4 刷關前的檢查清單

□檢查狀態信號燈確定全為綠燈 □Arm home & Peg Switch 1 為綠燈 □檢查 loadlock 指示燈及壓力 < 7 x10⁻² Torr □檢查反應腔體指示燈及壓力約在 ~10⁻⁷ Torr □清腔製程是否已完成 □綠色載盤指示燈已取消





5 Version History

Version	Time	Author	Revised Content
1.0	April, 2023	陳昱達/吳政儒	
1.1	Nov, 2023	陳昱達	 不論製程氣體,皆須 carrier wafer 執行清腔
			判1〕 <i>词 腔</i>